**Основные положения о Премии Российской инженерной академии**

**1. Премия Российской инженерной академии вручается членам Академии за следующие достижения:**

а) разработку и реализацию приоритетных исследовательских программ, и внедрение их в практику, как важнейших условий экономического развития России;

б) организацию и координацию фундаментальных и прикладных научных исследований в области технических наук; завершившихся созданием и широким применением в производстве новых технологий, техники, оборудования и материалов;

в) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные

на практике в различных областях инженерной деятельности;

г) реализацию на практике изобретений, открывающих новые направления

в технике и технологиях;

д) совершенствование системы инженерного образования в России, подготовку высококвалифицированных научных кадров, создание условий для расширения и развития научно-технического творчества;

е) издание монографий, учебников, книг в области инженерного дела;

ж) организацию на высоком уровне международных и всероссийских конференций, форумов, конкурсов под эгидой Российской инженерной академии;

З) содействие возрождению и укреплению престижа профессии инженера, повышению статуса и имиджа Российской инженерной академии.

**2. Лауреатам Премии Российской инженерной академии вручается:**

- Диплом лауреата Премии Российской инженерной академии;

- Почетный знак лауреата Премии Российской инженерной академии;

- денежное вознаграждение за одну работу: 100000 руб. – 150000 руб. (в зависимости от результатов).

**3. Конкурсная комиссия:**

Председатель конкурсной комиссии: Гусев Б.В.

Члены комиссии: Бакшеев Д.С., Безруких П.П., Бережной С.Б., Болдырев И.А., Васюнькин Ю.Н., Давыдкин А.В., Звездов А.И., Зеленков В. А., Иванов Л.А., Кальгин А.А., Конотопов М.В., Кустарев Г.В., Ложкин В.П., Малахов А.И., Мачалаба Н.Н., Нагрузова Л.П., Никулин В.А., Разумеев К.Э., Салмин В.В., Сарченко В.И., Туполев В.С., Фаликман В.Р., Федотов А.И., Федотов М.Ю., Филаретов В.Ф., Челноков В.В., Чжан Р.Ф., Шрейбер А.К., Яновский Л.С.